



Taking guess work out of sapphire production: from early stage defect detection to quality norms



**Contrôle des défauts matière dans le saphir:
de la détection automatique avant et après
polissage à l'établissement d'une norme de
qualité**

Simultanément en anglais et en français

Ivan Orlov and Benedict Stalder
Scientific Visual SA

18 June, 10h30

Geneva, Palexpo Hall S

RSVP <http://scientificvisual.ch/ephj-2014/>